

# Современное аналитическое оборудование для химического, структурного анализа

Программа семинара

г. Москва, Ленинский проспект 119 «А»  
Демонстрационный зал

15.04.2026г.

В рамках проведения семинара состоится мастер-класс на оборудовании:

Metal Power /Индия/	Оптико-эмиссионный спектрометр Metavision 10008X
Metal Power /Индия/	Оптико-эмиссионный спектрометр Metavision 1008i3
Metal Power /Индия/	Мобильный оптико-эмиссионный спектрометр Metavision MX+
Melytec /Китай/	Анализатор углерода и серы CS3000
Melytec /Китай/	Анализатор кислорода, азота, водорода Melytec ONH100
ЮПХ /Россия/	Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр Метэксперт
JPSPEC /Китай/	Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр Melytec ED4
Jingpu /Китай/	Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр MX2
Aczet /Индия/	Настольный рентгенофлуоресцентный спектрометр для микроанализа StaRk
Aczet /Индия/	Настольный рентгенофлуоресцентный спектрометр для микроанализа Compact Eco
JPSPEC /Китай/	Рентгенофлуоресцентный спектрометр Melytec ED650
Tongda /Китай/	Настольный рентгеновский дифрактометр TDM-20

# 15 апреля

г. Москва  
Ленинский проспект 119 «А»  
Демонстрационный зал

---

09:30		Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
10:00	Шевчуков Александр Павлович	Приветственное слово от компании «Мелитэк».
10:10	Изотова Елена Николаевна	Стационарные и мобильные оптико-эмиссионные спектрометры компании Metal Power Analytical (Индия). Новинка: спектрометр Metavision RX.
10:40	Капустин Алексей Сергеевич	Применение анализаторов CS/ONH от компании Melytec в современной промышленности. Расходные материалы для анализаторов CS/ONH.
11:10		Кофе-брейк.
11:30	Войтенко Максим Валерьевич	Портативные рентгенофлуоресцентные спектрометры для анализа металлов.
11:50	Войтенко Максим Валерьевич	Рентгенофлуоресцентные спектрометры классического энергодисперсионного типа Melytec ED650/ED650R от компании JPSPEC (Китай). Волнодисперсионный последовательный Melytec WD4000 (Китай). Пробоподготовка для рентгенофлуоресцентного анализа.
12:20	Войтенко Максим Валерьевич	Микрорентгенофлуоресцентные спектрометры для измерения толщин металлических покрытий и состава драгоценных металлов.
13:00	Шевчуков Александр Павлович	Рентгеновские дифрактометры для научных и промышленных применений от компании Tongda (Китай).
13:30		Мастер-класс: «Индивидуальная работа с вашими образцами» *.
15:30		Завершение семинара.

\*Участие в мастер-классе по предварительной записи при регистрации.  
Рекомендованное количество образцов для анализа не более 2-х.